

И. С. СТОЯНОВА

К ТЕОРИИ КОНДЕНСИРОВАННОЙ ФАЗЫ НЕРАВНОВЕСНЫХ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В ПОЛУПРОВОДНИКАХ (I)

Рассмотрены свойства электронно-дырочной плазмы в собственном полупроводнике при больших концентрациях неравновесных носителей — электронов и дырок. Использован вариационный метод для определения одночастичного спектра системы с учетом взаимодействия. Получено выражение для свободной энергии системы в рамках принятого подхода и выражения для средней энергии, приходящейся на пару частиц конденсата.

Введение. Свойства неравновесных носителей в полупроводниках при больших концентрациях и низких температурах составили предмет многих исследований [1—9]. Экспериментально было обнаружено возникновение в такой системе при определенных условиях некоторых новых эффектов. К числу их относятся металлическая проводимость [7] и появление новой линии рекомбинационного излучения, сдвинутой по отношению к экситонной в сторону длинных волн [2]. На основе теоретических представлений, развитых в [1], эти явления связываются многими авторами с возникновением в полупроводнике электронно-дырочной жидкой фазы (капли).

Для энергии связи в капле использовались выражения, основанные на простых моделях [3, 4]. Энергия основного состояния электронно-дырочной жидкости вычислялась также в работах [8, 9], где выполнены численные расчеты для Ge с учетом сложной зонной структуры.

В данной работе приводится расчет свободной энергии электронно-дырочной плазмы в собственном полупроводнике.

Постановка задачи. Рассмотрим собственный полупроводник с определенной концентрацией n_0 неравновесных носителей — электронов и дырок. При низких температурах ($kT \ll \epsilon_B$) и при небольших плотностях ($n_0 a_B^3 < 1$) практически все носители будут связаны в экситоны, слабо взаимодействующие друг с другом; такую систему можно рассматривать как атомарный Бозе-газ.

Для энергии связи ϵ_B и эффективного радиуса a_B экситона справедливы модифицированные формулы Бора

$$\epsilon_B = \frac{1}{2} \frac{e^4 m^*}{\epsilon_0^2 \hbar^2}, \quad a_B = \frac{\epsilon_0 \hbar^2}{m^* e^2}.$$

Здесь ϵ_0 — статическая диэлектрическая проницаемость среды, m^* — приведенная эффективная масса электрона и дырки.

По мере увеличения концентрации становится заметным взаимодействие между экситонами, и при преобладании сил притяжения (Ge, Si) можно ожидать образование экситонных молекул и конденсации экситонов в конфигурационном пространстве, т. е. при температурах, меньших некоторой критической, и концентрациях, больших некоторой, зависящей от температуры концентрации $n_0 > n(T)$, в системе образуются капли электронно-дырочной жидкости с равновесной концентрацией $n_p \gg n(T)$.

Гамильтониан рассматриваемой системы электронов и дырок в приближении эффективной массы и при $\epsilon_B \gg \Delta$, $n_0 \ll N$ (Δ — ширина энергетической щели, N — концентрация атомов кристалла) можно записать в виде

$$H = H_0 + H_{int},$$

$$H_0 = \sum_k \epsilon_c(k) a_{k\sigma}^+ a_{k\sigma} + \sum_k \epsilon_h(k) b_{k\sigma}^+ b_{k\sigma}, \quad (1)$$

$$H_{int} = \frac{1}{2} \sum W(|k_1 - k_4|) \delta_{k_1+k_2-k_3-k_4} [a_{k_1\sigma_1}^+ a_{k_2\sigma_2}^+ \times \\ \times a_{k_3\sigma_3} a_{k_4\sigma_4} + b_{k_3\sigma_3}^+ b_{k_4\sigma_4}^+ b_{k_1\sigma_1} b_{k_2\sigma_2} - 2a_{k_1\sigma_1}^+ a_{k_4\sigma_4} b_{k_3\sigma_3}^+ b_{k_2\sigma_2}].$$

Здесь $\epsilon_c(k)$, $\epsilon_h(k)$ — энергии электронов и дырок:

$$\epsilon_c(k) = \Delta + \frac{\hbar^2 k^2}{2m_e} = \Delta + \alpha_e k^2, \quad (2)$$

$$\epsilon_h(k) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m_h} = \alpha_h k^2,$$

$a_{k\sigma}^+$, $b_{k\sigma}^+$ — фермиевские операторы порождения электрона и дырки в состоянии $(k\sigma)$.

В дальнейшем нам понадобится среднее значение H_{int} по каноническому ансамблю Гиббса, с гамильтонианом H_0

$$\langle H_{int} \rangle_0 = -\frac{1}{V} \sum_{kk'} W(|k - k'|) [\bar{n}_e(k) \bar{n}_e(k') + \bar{n}_h(k) \bar{n}_h(k')]. \quad (3)$$

Здесь через $\bar{n}_e(k)$, $\bar{n}_h(k)$ обозначены соответствующие функции распределения свободных Ферми-частиц.

Под $W(|k|)$ будем подразумевать перенормированную энергию взаимодействия между частицами, учитывающую поляризацию среды и экранировку:

$$W(k) = \frac{W(k)}{\kappa(k)},$$

Здесь $W(k) = \frac{4\pi e^2}{\epsilon_0 k^2}$, $\kappa(k)$ — статическая диэлектрическая проницаемость. При достаточно малых k можно воспользоваться выражением

$$W(k) = \frac{4\pi e^2}{\epsilon_0 [k^2 + \kappa_{TF}^2]}, \quad (4)$$

где κ_{TF} — обратный радиус экранирования Томаса—Ферми.

§ 1. Одночастичный спектр квазичастиц в конденсированной фазе

Используя теорему о минимальных свойствах свободной энергии, можно сформулировать вариационный принцип, который дает метод для ее приближенного вычисления [10, 11].

Преобразуем гамильтониан системы (1) следующим образом:

$$H = \mathcal{H}_0[\varepsilon_1, \varepsilon_2] + \mathcal{H}'[\varepsilon_1, \varepsilon_2],$$

$$\mathcal{H}_0[\varepsilon_1, \varepsilon_2] = \sum_{k, \sigma} [E_1(k) a_{k\sigma}^+ a_{k\sigma} + E_2(k) b_{k\sigma}^+ b_{k\sigma}],$$

$$\mathcal{H}'[\varepsilon_1, \varepsilon_2] = H_{int} - \sum_k [\varepsilon_1(k) a_{k\sigma}^+ a_{k\sigma} + \varepsilon_2(k) b_{k\sigma}^+ b_{k\sigma}]. \quad (5)$$

Здесь

$$E_1(k) = \Delta + \alpha_e k^2 + \varepsilon_1(k),$$

$$E_2(k) = \alpha_h k^2 + \varepsilon_2(k). \quad (6)$$

Функции $\varepsilon_i(k)$, $\varepsilon_2(k)$ подлежат определению из вариационного принципа. Заменяем истинную свободную энергию системы F модельной

$$F_{\text{mod}} = F_0 + \langle \mathcal{H}' \rangle_0, \quad (7)$$

где F_0 — плотность свободной энергии газа невзаимодействующих квазичастиц:

$$F_0 = F(\mathcal{H}_0) = \mu n - 2T \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \left[\ln \left(1 + e^{\frac{\mu - E_1(k)}{T}} \right) + \ln \left(1 + e^{\frac{\mu_h - E_2(k)}{T}} \right) \right], \quad (8)$$

$$\mu = \mu_e + \mu_h,$$

$\langle \mathcal{H}' \rangle_0$ — плотность средней энергии их взаимодействия, причем подразумевается усреднение по каноническому ансамблю с гамильтонианом \mathcal{H}_0 [5]:

$$\langle \mathcal{H}' \rangle_0 = -4\pi^2 C k_F^3 \iint \frac{d^3t d^3t'}{(2\pi)^6} \frac{\bar{n}_e(t) \bar{n}_e(t') + \bar{n}_h(t) \bar{n}_h(t')}{(t-t')^2 + \kappa^2} -$$

$$- 2k_F^3 \int \frac{d^3t}{(2\pi)^3} \{ [E_1(t) - \Delta - A_1 t^2] \bar{n}_e(t) + [E_2(t) - A_2 t^2] \bar{n}_h(t) \}. \quad (9)$$

Здесь

$$C = \frac{e^2 k_F}{\varepsilon_0 \pi}, \quad k_F = (3\pi^2 n)^{1/3}, \quad A_i = \alpha_i k_F^2 \quad (i = 1, 2);$$

$$t = \frac{k}{k_F}, \quad \kappa = \frac{\kappa_{TF}}{k_F}.$$

Найдем минимум F_{mod} , варьируя (8) и (9) по $\varepsilon_1(k)$ и

$$\varepsilon_2(k) \quad \text{при} \quad n = 2 \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} n_i(k) = \text{const.}$$

Таким образом получаем следующие нелинейные интегральные уравнения для неизвестных функций:

$$\varepsilon_i(t) = -\frac{C}{2\pi} \int d^3t' \frac{\bar{n}_i(t')}{(t-t')^2 + \kappa^2} \quad (i = 1, 2). \quad (10)$$

Здесь $\bar{n}_i(t)$ — функции распределения Ферми для квазичастиц с учетом перенормировки их энергии. Будем считать, что

$$\frac{\varepsilon_{Fi}}{T} \gg 1, \quad (11)$$

где ε_{Fi} — перенормированный уровень Ферми, отсчитанный от дна новой зоны.

В этих условиях легко найти решения интегральных уравнений в виде ряда по степеням малого параметра T/ε_{Fi} . Ограничиваясь, как обычно, только первыми членами, представим его в виде

$$\varepsilon_i(t) = -\frac{C}{2t} [g(t, 1) - g(t, 0)] + \frac{\pi^2 T^2}{6} \left(\frac{\partial^2 g}{\partial E_i'^2} \right)_{E_i'=\mu'} I, \quad (i = 1, 2) \quad (12)$$

где функция

$$g(t_1 - t') = \int_0^{t'} t'' \ln \left| \frac{(t+t'')^2 + \kappa^2}{(t-t'')^2 + \kappa^2} \right| dt'' + B, \quad (13)$$

очевидно, зависит от E через t , $B = \text{const}$.

При $T=0$ получим

$$\begin{aligned} \varepsilon_1(t) &= \varepsilon_2(t) = \varepsilon(t), \\ \varepsilon(t) &= -C \left\{ 1 + \frac{1-t^2 + \kappa^2}{4t} \ln \left| \frac{(t+1)^2 + \kappa^2}{(t-1)^2 + \kappa^2} \right| - \right. \\ &\quad \left. - \kappa \left[\text{arctg} \frac{t+1}{\kappa} - \text{arctg} \frac{t-1}{\kappa} \right] \right\}. \end{aligned} \quad (14)$$

Этот результат, как и следовало ожидать, формально совпадает с поправкой, получающейся в первом порядке теории возмущений.

При $T \neq 0$ и учете температурной зависимости μ_i

$$\mu_i = \mu_i^0 + B_i T^2 \quad (15)$$

и

$$\mu_i^0 = A_i + \varepsilon(1) \quad (16)$$

из (13) получим

$$\varepsilon_i(t, T) = \varepsilon(t) + T^2 f_i(t). \quad (17)$$

Явный вид констант B_i и функций $f_i(t)$ определен в Приложении I.

§ 2. Свободная энергия

Для вычисления модельной свободной энергии системы воспользуемся выражениями (8) и (9). Результат (см. Приложение 2) можно записать в следующем виде:

$$F_{\text{mod}} = F_{\text{mod}}^{(0)} + T^2 F_{\text{mod}}^{(1)}, \quad (18)$$

$$F_{\text{mod}}^{(0)} = E_0 + I, \quad (19)$$

$$E_0^0 = \frac{3}{5} (A_1 + A_2) n + \Delta n, \quad (20)$$

$$I = -Cn \left\{ \frac{3}{2} - 2\kappa \operatorname{arctg} \left(\frac{2}{\kappa} \right) + \frac{3}{4} \kappa^2 \ln \left(1 + \frac{4}{\kappa^2} \right) - \right. \\ \left. - \frac{\kappa^2}{4} + \frac{\kappa^4}{16} \ln \left(1 + \frac{4}{\kappa^2} \right) \right\}, \quad (21)$$

$$F_{\text{mod}}^{(1)} = F_0^{(1)} + h^{(1)}. \quad (22)$$

Здесь $A_i = \alpha_i k_F^2$ ($i = 1, 2$). Явный вид температурных добавок $F_0^{(1)}$ и $h^{(1)}$ дан в Приложении 2. Ограничимся для простоты членом $F_{\text{mod}}^{(0)}$. Тогда энергия, приходящаяся на пару частиц конденсата и выраженная в единицах ε_B , имеет вид

$$G(r_s) = \frac{2,2}{r_s^2} - \frac{1,2}{r_s} \left[\frac{3}{2} - 2\kappa \operatorname{arctg} \left(\frac{2}{\kappa} \right) + \frac{3}{4} \kappa \ln \left(1 + \frac{4}{\kappa^2} \right) - \frac{\kappa^2}{4} + \frac{\kappa^4}{16} \ln \left(1 + \frac{4}{\kappa^2} \right) \right]. \quad (23)$$

Здесь введены известные обозначения $r_s = \frac{r_0}{a_B}$, $n^{-1} = \frac{4}{3} \pi r_0^3$. За начало отсчета энергии в (23) принято дно зоны проводимости.

Полученные выражения позволяют вычислить свободную энергию рассматриваемой системы неравновесных носителей в предположении, что она находится в конденсированном состоянии, и установить когда это состояние устойчиво по сравнению с фазой свободных экситонов. Условие устойчивости конденсированного состояния (в принятых нами обозначениях) имеет вид

$$G(r_s) < -1. \quad (24)$$

В заключение выражаю благодарность В. Л. Бонч-Бруевичу за предложенную тему и многочисленные обсуждения.

Приложение 1

Чтобы получить явно коэффициенты B_i и функции $f_i(t)$, рассмотрим уравнение, определяющее μ_i при $T \neq 0$:

$$n = \frac{k_F^3}{\pi^2} \int_0^\infty \frac{t^2 dt}{\exp \left[\frac{E_i(t) - M_i}{T} \right] + 1}.$$

При выполнении (11) непосредственно получим

$$n = \frac{k_F^3}{3\pi^2} \left\{ t_{\mu_i}^3 + \frac{\pi^2 T^2}{2} t_{\mu_i} Q_i \right\}, \quad (25)$$

где

$$Q_i = \left(\frac{dB_i}{dt} \right)_{t=1}^{-2} \left[2 - \left(\frac{d^2 B_i}{dt^2} \right)_{t=1} \left(\frac{dB_i}{dt} \right)_{t=1}^{-1} \right]. \quad (26)$$

Поскольку везде сохраняем только члены $\sim T^2$ и отбрасываем более высокие степени T , то в (26) положим

$$\frac{dB_i}{dt} \simeq 2A_i t + \frac{d}{dt} \varepsilon(t).$$

Решение (25) можно представить в виде

$$t_{\mu_i} \simeq 1 - \pi^2 T^2 Q_i.$$

Отсюда с учетом (15) и (17)

$$B_i = f_i \left(1 - \frac{\pi^2}{6} Q_i \left(\frac{dE_i}{dt} \right)_{t=1, \tau=0} \right),$$

$$f_i(t) = -\frac{C}{2t} \left[B_i \left(\frac{\partial g}{\partial B'} \right)_{B'=\mu_i^0} + \frac{\pi^2}{6} \left(\frac{\partial^2 g}{\partial B'^2} \right)_{B'=\mu_i^0} \right], \quad (27)$$

откуда при $t=1$ определяем

$$B_i = -\frac{\pi^2}{6} \left[\left(\frac{dB_i}{dt} \right)_{t=1} + \frac{C}{2} \ln \left(1 + \frac{4}{\kappa^2} \right) \right]^{-1} \times$$

$$\times \left\{ 2 - \left(\frac{d^2 B_i}{dt^2} \right)_{t=1} \left(\frac{dB_i}{dt} \right)_{t=1}^{-1} + \frac{C}{2} \left(\frac{dB_i}{dt} \right)_{t=1}^{-1} \left[\ln \left(1 + \frac{4}{\kappa^2} \right) + \right. \right.$$

$$\left. \left. + \frac{4}{4 + \kappa^2} - \ln \left(1 + \frac{4}{\kappa^2} \right) \left(\frac{d^2 B_i}{dt^2} \right)_{t=1} \left(\frac{dB_i}{dt} \right)_{t=1}^{-1} \right] \right\}, \quad (28)$$

где

$$\left(\frac{dB_i}{dt} \right)_{t=1} = 2A_i + C \left[\left(\frac{1}{2} + \frac{\kappa^2}{4} \right) \ln \left(1 + \frac{4}{\kappa^2} \right) - 1 \right],$$

$$\left(\frac{d^2 B_i}{dt^2} \right)_{t=1} = 2A_i - 2C \left[\left(\frac{1}{4} + \frac{\kappa^2}{4} \right) \ln \left(1 + \frac{4}{\kappa^2} \right) - \frac{\kappa^2 + 3}{\kappa^3 + 4} \right].$$

Формулы (27) и (28) вполне определяют $f_i(t)$, если учесть, что

$$\left(\frac{\partial g}{\partial B'} \right)_{B'=\mu_i^0} = \left(\frac{dB_i}{dt} \right)_{t=1}^{-1} \ln \left| \frac{(1+t)^2 + \kappa^2}{(1-t)^2 + \kappa^2} \right|,$$

$$\left(\frac{\partial^2 g}{\partial B'^2} \right)_{B'=\mu_i^0} = \left\{ \ln \left| \frac{(1+t)^2 + \kappa^2}{(1-t)^2 + \kappa^2} \right| + 4 \frac{1-t^2 + \kappa^2}{[(1+t)^2 + \kappa^2][(1-t)^2 + \kappa^2]} \right\} \times$$

$$\times \left(\frac{dB_i}{dt} \right)_{t=1}^{-2} - \ln \left| \frac{(t+1)^2 + \kappa^2}{(t-1)^2 + \kappa^2} \right| \left(\frac{dB_i}{dt} \right)_{t=1}^{-3} \left(\frac{d^2 B_i}{dt^2} \right)_{t=1}.$$

Приложение 2

Запишем (8) и (9) в виде

$$F_0 = (\mu_1^0 + \mu_2^0) n - n \int_0^\infty t^3 \left[\bar{n}_1(t) \frac{dE_1}{dt} + \bar{n}_2(t) \frac{dE_2}{dt} \right] dt, \quad (29)$$

$$\langle \mathcal{H}' \rangle_0 = -k_F^3 \int \frac{d^3 t}{(2\pi)^2} [\varepsilon_1(t_1 T) \bar{n}_1(t) + \varepsilon_2(t_1 T) \bar{n}_2(t)]. \quad (30)$$

Введем для удобства следующие обозначения:

$$F_0 = F_0^{(0)} + T^2 F_0^{(1)},$$

$$\frac{1}{V} \langle \mathcal{H}' \rangle_0 = h_0^{(0)} + T^2 h_0^{(1)}.$$

Тогда из (29) и (30) легко получаем

$$F_0^{(0)} = \frac{3}{5} n (A_1 + A_2) + \Delta n + 2\varepsilon(1) n - 2n \int_0^1 t^3 \frac{d\varepsilon}{dt} dt,$$

$$h_0^{(0)} = -\frac{k_F^3}{\pi^2} \int_0^1 t^2 \varepsilon(t) dt = -I,$$

и, следовательно,

$$F_{\text{mod}}^{(0)} = F_0^{(0)} + h_0^{(0)} = \frac{3}{5} n (A_1 + A_2) + \Delta n + I,$$

где

$$I = 3n \int_0^1 t^2 \varepsilon(t) dt + 2\kappa \operatorname{arctg} \left(\frac{2}{\kappa} \right) + \frac{\kappa^2}{2} \ln \left(1 + \frac{4}{\kappa^2} \right)$$

Пользуясь формулой (14), получим выражение (21). Из (29) получаем также

$$F_0^{(1)} = -n \left\{ (B_1 + B_2) + \frac{\pi^2}{6} \left[\left(\frac{dB_1}{dt} \right)_{t=1}^{-1} + \left(\frac{dB_2}{dt} \right)_{t=1}^{-1} \right] \right\} - \\ - 2n \int_0^1 t^3 \left[\frac{dt_1}{dt} + \frac{dt_2}{dt} \right] dt.$$

Величины B_i и функции $f_i(t)$ определены в Приложении I и задаются выражениями (27) и (28) соответственно. Из (25) получаем

$$h_0^{(1)} = -\frac{3}{2} n \left\{ \int_0^1 t^2 [f_1(t) + f_2(t)] dt + \right. \\ \left. + \varepsilon(1) \left[B_1 \left(\frac{dB_1}{dt} \right)_{t=1}^{-1} + B_2 \left(\frac{dB_2}{dt} \right)_{t=1}^{-1} \right] + \right. \\ \left. + \frac{\pi^2}{6} \left[\left(2\varepsilon(1) + \left(\frac{d\varepsilon}{dt} \right)_{t=1} \right) \left(\left(\frac{dB_1}{dt} \right)_{t=1}^{-2} + \left(\frac{dB_2}{dt} \right)_{t=1}^{-2} \right) - \right. \right. \\ \left. \left. - \varepsilon(1) \left(\left(\frac{dB_1}{dt} \right)_{t=1}^{-3} \left(\frac{d^2 B_1}{dt^2} \right)_{t=1} + \left(\frac{dB_2}{dt} \right)_{t=1}^{-3} \left(\frac{d^2 B_2}{dt^2} \right)_{t=1} \right) \right] \right\}.$$

ЛИТЕРАТУРА

1. Келдыш Л. В. В трудах IX Международной конференции по физике полупроводников, Л., 1969; в сб.: «Экситоны в полупроводниках», 1971, стр. 3; «Успехи физических наук», 100, 514, 1970.
2. Покровский Я. Е., Свистунова К. И. Письма ЖЭТФ, 9, 435, 1969; «Физика и техника полупроводников», 4, 491, 1970.
3. Каминский А. С., Покровский Я. Е., Алкеев Н. В. ЖЭТФ, 59, 1937, 1970.
4. Багаев В. С., Галкина Т. И. и др. Письма ЖЭТФ, 10, 309, 1969.
5. Вавилов В. С., Заяц В. А., Мурзин В. Н. Письма ЖЭТФ, 10, 304, 1969; в сб.: «Экситоны в полупроводниках», 1971, стр. 19.
6. Багаев В. С., Галкина Т. И., Гоголин О. В. В сб.: «Экситоны в полупроводниках», 1971, стр. 19.
7. Аснин В. М., Рогачев А. А., Рывкин С. М. «Физика и техника полупроводников», 1, 1740, 1967.
8. Brinkman W. F. Phys. Rev. Lett., 28, 961, 1972.
9. Combescot M., Nozières P. J. Phys. C, 5, 2369, 1972.
10. Тябликов С. В. Методы квантовой теории магнетизма. М., 1965.
11. Бонч-Бруевич В. Л., Стоянова И. «Вестн. Моск. ун-та», физ., астрон., 16, 188, 1975.

Поступила в редакцию
13.6 1973 г.

Кафедра
физики полупроводников